数字示波器

摘要: 本设计实现的数字示波器,以 FPGA 和单片机为核心,具有实时采样和等效采样两种采样方式,能对 10Hz~10MHz 的周期信号进行波形显示,无明显失真,并同时显示被测信号的周期与幅值。同时系统还具有可测 2mV 小信号、波形存储回放、测频、触发沿选择、校准信号输出等功能。经测试,系统整体指标良好,垂直灵敏度和扫描速度等各项指标均达到设计要求。

关键词:数字示波器,等效采样,实时采样。

一、系统方案

1. 方案描述

1.1 总体思路

根据题目垂直灵敏度的要求,本示波器所测信号的幅值范围有三档,分别为8V,800mV和16mV。故需要前级调理电路对输入信号进行处理使其满足ADC对输入信号的要求。采用施密特触发器进行触发电平的设置,触发电平由DAC输出电压进行调节。对于软件部分,根据题目垂直灵敏度的要求,本示波器要求至少设置三个量程,故需要前级调理电路对输入信号进行处理使其满足ADC对输入信号的要求。采用施密特触发器进行触发电平的设置,触发电平由单片机控制DAC输出电压进行调节。每一次采样由FPGA中的采样控制模块和FIFO模块完成,然后允许单片机一次性读取采样数据从而显示和分析数据。

1.2 系统框图

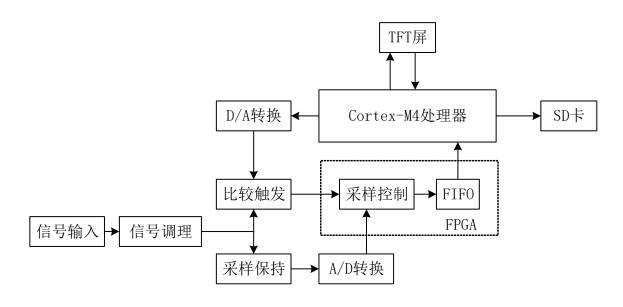


图 1 系统框图

2. 比较与选择

2.1 前级信号调理电路方案

方案一:一路调理。将所有输入信号经过同一路调理电路,通过数控衰减器经过相应的衰减或放大处理,使其满足 ADC 对输入信号的要求。

方案二: 多路调理。设置不同的档位,分别对应题目要求的三档垂直灵敏度,根据输入信号的具体幅值选择不同的档位。

方案选择:方案一,电路简洁,但由于输入信号幅值跨度大,硬件调试比较困难;方案二,电路比较复杂,且不同档位之间可能有相互影响,但便于调试;。综合考虑,选择方案二。

2.2 频率测量算法方案

方案一: 快速傅里叶变换(FFT)得到信号频谱后取频谱峰值对应频率作为信号频率。

方案二: 示波器水平测量的第一算法算得周期后计算得到频率。

方案选择: 方案一需要使用 FFT 算法对 256 个数据(200 个采样数据+56 个 补 0 数据)进行分析,数据的个数决定 FFT 算法的精度,单片机系统计算性能差 且数据个数少。方案二由信号毛刺带来的干扰很大,需要先确定电压阈值,可使 用触发电平作为此阈值算法简单精度较高。综合考虑,采用方案二。

2.3 垂直轴测量类型选择

方案一: 示波器垂直测量的第一算法求得幅值。

方案二: 峰峰值。

方案选择:方案一可以消除一部分毛刺干扰,但是算法复杂。方案二会保留 毛刺信号的误差,但是算法简单,对于单频率测量精度也可以满足本题要求。综 合考虑,选择方案二。

二、理论分析与计算

1. 系统原理

本系统采用 FPGA 和单片机为核心,对输入模拟信号进行调理之后经过 ADC 采样为数字信号,经过核心处理后在 FTF 屏上显示出输入信号的波形与相应参数。信号调理电路由三档放大或衰减电路构成,分别对应 8V,800mV,16mV 三个档位,对输入信号分别进行衰减 4 倍,放大 2.5 倍,放大 121 倍,以满足 ADC 0~3V 的量程。触发电路为施密特触发器,DAC 输出电压作为其参考电压,从而

使其触发电平可调。采样与保持电路由一阶 RC 滤波器构成,通过控制模拟开关的通断对电容进行充放电,实现采样与保持信号的功能。

2. 等效采样分析

本题要求至少有两个等效采样档位,水平轴分别为 $2\mu s$ /div、100 ns/div,顺序等效采样方式要求在每次触发在每个波形上只采样一个数据,每次采样延时一个已知的 Δt 时间,以实现等效于 $\frac{1}{\Delta t}$ 的采样频率,可以实现低采样速率测量高带宽信号。

本系统一次采样数据个数设置为 200 个,分为 10div 以满足题设要求,所以对应时间轴为 2 μ s /div 的档位,采样周期为 $T=\frac{2\mu s}{20}=0.1\mu s$,采样速率为 10MSa/s。所以要求每次采样延时 $\Delta t=\frac{1}{10MSa/s}=100ns$ 。

同理对应时间轴为 100ns /div 的档位,采样周期为 $T=\frac{100$ ns}{20}=5ns,采样速率为 200MSa/s。所以要求每次采样延时 $\Delta t=\frac{1}{200$ MSa/s。

3. 垂直灵敏度分析

本题垂直灵敏度要求为 1V/div, 100mV/div, 2mV/div 三档,电压测量误差 <=5%,输入短路时输出噪声峰峰值小于 2mV。因为要求系统垂直分辨率为 8 位,即有 256 个可分辨值,若满量程由分辨率精度低带来的误差为 $\gamma = \frac{1}{256} \times 100\% = 0.391%$,本系统正常测量信号输入为量程的 $\frac{2}{3}$ 倍,相比于电路实现可以忽略不计。采用 16 位 ADC 可以保证最低位的精度。

对应垂直轴 1V/div 档位,测量幅值量程为 8V,单极性 ADC 的参考电压为 3.0V,经过加法器偏置 1.25V 后,可输入 ADC 的电压范围为 $\pm 1V$,所以此档位 前级调理电路需要衰减 4 倍,灵敏度为 $\alpha = 4 \times \frac{1}{256} \times 3.0V \approx 0.047V$ 。同理,对于 100mV/div,2mV/div 档位,前级调理电路分别需要放大 2.5 倍和 15 倍,灵敏度分别为 4.7mV 和 $0.98\mu V$ 。

4. 扫描速度分析

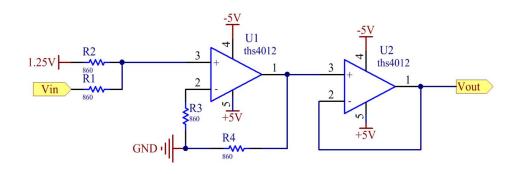
本系统采用液晶屏显示波形,对应水平轴 20 ms /div 档位,测量最大周期为 $T = \frac{20 \text{ms}}{\text{div}} \times 10 \text{div} = 200 \text{ms}$,即最小频率为 5 Hz,同理 $2 \mu \text{s}$ /div、100 ns /div 档位分别对应最小测量频率为 50 kHz 和 1 MHz。

本系统采用线性内插方式拟合数据,以优化显示效果,对于线性内插,每个周期采样 10 点即可很好地还原正弦波形,所以考虑视觉效果,20ms/div,2μs/div、100 ns/div 档位分别可以还原最大频率为 100Hz、1MHz 和 20MHz。可以很好满足题目要求测量的信号范围 10Hz~10MHz。

三、 电路与程序设计

1. 加法器电路

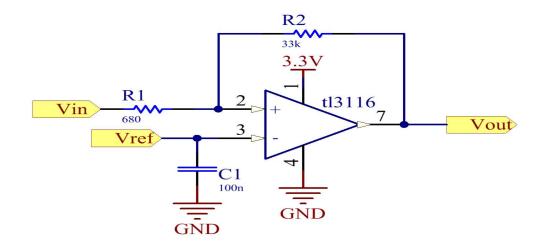
加法器电路如图二所示。对调理电路输出的双极性信号进行+1.25V的偏置,使其满足 ADC 的量程。选用 ths4012 高速运放,其带宽为 290MHz,压摆率为 310V/ms,题目要求信号的最大频率为 10MHz,故 ths4012 符合要求。



图二 加法器电路

2. 触发器电路

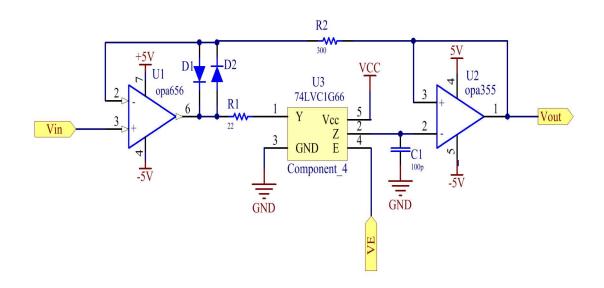
触发器电路如图三所示。比较器选用超高速比较器 tl3116,该芯片具有 10ns 的传输延迟,3.4ns 的上升、下降建立时间。接成同相迟滞比较器形式,可以处理 1Hz 到 10MHz 的信号,而无明显抖动,通过改变参考电平值可以达到改变触发电平的目的。



图三 比较器电路

3. 采样保持电路

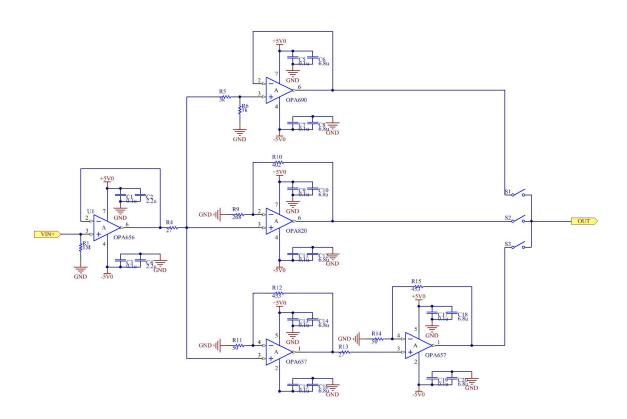
采样保持电路如图四所示。模拟开关选用 74LVC1G66,该模拟开关具有 2.5ns 的通断时间,5V 供电时具有 6Ω 的导通电阻,满足 AD 采样对保持时间的要求。用 opa355 做后级跟随,其输入偏置电流为 3pA,使得电容在开关断开后不会 损失过多电流,保证保持时间足够长。



图四 采样保持电路

4. 前级调理电路

前级调理电路如图五所示。前级加一级跟随,以驱动后面各个档位的运放。该跟随器选用 opa656,其输入电阻高($10^{12}\,\Omega$),单位增益稳定。再在输入信号端并联一 $1M\,\Omega$ 的电阻以满足题目对输入电阻的要求。衰减档位(8V 档)利用 $3K\,\Omega$ (R5)和 $1K\,\Omega$ (R6)的电阻进行分压,让信号衰减为原来的 $\frac{1}{4}$,加上一级高带宽运放 opa690,以增强其带负载的能力。800mV 档设置为 2.5 倍放大电路,放大器选用 opa820,其带宽为 240MHz,由于输入信号的最高频率为 10MHz,故 820满足要求。16mV 档利用两级放大,一级放大 11 倍,共放大 121 倍。放大器选用高带宽运放 opa657,其带宽为 1.6GHz,压摆率 700V/us,满足题目要求。



图五 前级调理电路

5. 软件程序设计

程序设计流程图如图六所示。

MCU: FPGA: 复位 等待计时 系统初始化 溢出 等待采样使 读取FIFO 能信号 采样使能信号 判断采样方式 数据处理 状态处理 采样 数据显示 等待读取 送出数据 ▶按键处理 状态显示

图六 程序设计流程图

FIF0

四、 测试方案与测试结果

1. 测试环境

示波器: Tektronix MSO 2002B 数字示波器;

扫频仪: RIGOL DSA1030A 数字频谱分析仪(9kHz~3GHz);

电源: DF1731SL1ATA 稳压源。

2. 测试方案

1) 垂直灵敏度测试方案

信号源输出频率为 10KHz,幅值不同的方波,用本系统测量。测量结果 如表一所示。

2) 扫描速度测试方案

垂直灵敏度 0.1V/div。用信号源输出峰峰值为 0.6V,不同频率的正弦 波,用本系统进行测量。测量结果如表二所示。

3) 校准方波测试方案

直接将输出方波接入示波器进行测试。

3. 测试结果与数据

3.1 垂直灵敏度测试

表 1 垂直灵敏度测试表

档位	输入 Vi/V	输出 Vo/V	误差
1V/div	8	7.8	2.50%
	6	5.8	3.33%
	4	4.1	2.50%
	2	2.1	5.00%
0.1V/div	0.8	0.77	3.75%
	0.6	0.61	1.67%
	0.4	0.38	5.00%
	0.2	0.21	5.00%
2mV/div	0.016	0.0154	3.75%
	0.008	0.0081	1.25%
	0.004	0.0039	2.50%
	0.002	0.0021	5.00%

3.2 扫描速度测试

表 2 扫描速度测试表

档位	输入信号周期 /s	输出信号周期 /s	误差
20ms/div	0.1	0.0102	2.0%
	0.02	0.0205	2.5%
2μs /div	2×10^{-6}	2.05×10^{-6}	2.5%
	5×10^{-6}	5.1×10^{-6}	2.0%
	10×10^{-6}	9.8×10^{-6}	2.0%
100 ns/div	100×10^{-9}	102×10^{-9}	2.0%

	200×10^{-9}	206×10^{-9}	3.0%
,	1000×10^{-9}	990×10^{-9}	1.0%

3.3 校准方波测试

经测试 100kHz 的方波校准信号的电压幅值为 0.298V,误差为 0.67%,满足指标要求。

4. 测试结果分析

- ▶ 幅值误差:为消除各级引入的直流偏置,本设计在级与级之间均加上了隔 直电容,对低频信号的幅度会产生一定的影响。
- ▶ 频率误差:由于系统模块较多,分布参数影响较大,以及信号源自身输出信号也不完全稳定,故测得的信号频率,特别是高频信号的频率会有一定的误差。
- ▶ 测试结果分析:根据表中数据可知,测量结果都在测量误差允许范围内,满足题目要求的误差≤5%,很好地完成了设计任务。

五、 参考文献

- [1]. 严国萍、龙占超、《通信电子线路》,2006年2月,科学出版社;
- [2]. 罗杰、谢自美,《电子线路-设计·实验·测试》,2008年4月,第四版,电子工业出版社;
- [3]. 华中科技大学电工电子科技创新中心,《SST单片机实践教程》,2011年6月,第六版;
- [4]. 严润卿,李英惠,《微波技术基础》,2004年5月,北京理工大学出版社;
- [5]. 康华光, 电子技术基础(模拟部分)(第五版), 2005年7月, 高等教育出版社。